#### STIC Translation Branch Request Form for 7 Phone 308-0881 Crystal Plaza 14. Room 2C15 http://ptoweb/patents/stic/ PTO 2003-4779 Information in shaded areas marked with an \* is required Fill out a separate Request Form for each document S.T.I.C. Translations Branch \*U. S. Serial No. : 10/090,610 Phone No.: 703-305-0086 \*Requester's Name: Tu-Tu Ho Office Location: CP4 5D14 Art Unit/Org. :2818 Is this for the Board of Patent Appeals? No... Date of Request: 07/29/2003 \*Date Needed By:08/05/2003 (Please indicate a specific date) Document Identification (Select One): Note: If submitting a request for patent translation, it is not necessary to attach a copy of the document with the request. If requesting a non-patent translation, please attach a complete, legible copy of the document to be translated to this form and submit it at your EIC or a STIC Library 1. <u>X</u>\_\_\_\_ Patent \*Document No. . <del>IP360167445A</del> (JP 60167445 A) Translations Branch \*Country Code The world of foreign prior art to you. \*Publication Date 08-30-1985 \*Language Japanese Translations No. of Pages (filled by STIC) \*Author 2. Article Foreign \*Language Equivalent Patents \*Country Searching \*Type of Document Other \*Country \*Language To assist us in providing the most cost effective service, please answer these questions: Will you accept an English Language Equivalent? No (Yes/No) Would you like to review this document with a translator prior to having a complete written translation? (Translator will call you to set up a mutually convenient time) No Yes/No) Would you like a Human Assisted Machine translation? (Yes/No) Human Assisted Machine translations provided by Derwent/Schreiber is the default for Japanese Patents 1993 onwards with an Average 5-day turnaround. STIC USE ONLY Copy/Search Translation Processor: Date logged in:\_ Date assigned: PTO estimated words:\_ Date filled: \_\_ Number of pages: \_\_\_

In-House

Translator:

Assigned:

Returned:



Doc. No.:

Country:\_\_\_

Equivalent found: (Yes/No).



Contractor:

Name:

Sent: Returned:

Priority:

In-House Translation Available:

PTO: 2003-4779

Japanese Published Unexamined (Kokai) Patent Publication No. S60-167445; Publication

Date: August 30, 1985; Application No. S59-21688; Application Date: February 10,

1984; Int. Cl.4: H01L 21/88; Inventor(s): Yoshio Sakai et al.; Applicant: Hitachi Ltd.;

Japanese Title: Tasou Kinzoku Haisen (Multi-layer Metal Wiring)

Specification

Title of Invention

Multi-layer Metal Wiring

Claim

A multi-layer metal wiring that comprises first, second and third layers,

characterized in that a secondary metal wiring at the upper most layer is formed, which

runs parallel to a primary metal wiring at the first or second layer that forms power source

and grounding lines; by connecting the primary and secondary metal wirings, current is

made to run in both primary and secondary metal wirings; by these means, the resistance

of the metal wirings is reduced so as to reduce noises; by further reducing the current

density, the reliability is improved.

Detailed Description of the Invention

[Field of Industrial Application]

This invention pertains to wiring structures of highly integrated LSIs to reduce the

noises at power source and grounding lines.

1

#### [Background of the Invention]

As for the highly integrated LSIs, in order to increase the flexibility in the designing of wirings, multi-layer structures for metal wirings using aluminum are used. Fig.1 illustrates an example of the multi-layer structures. A circuit 1 is wired in the horizontal direction. A power source line 2 and a grounding line 3 for each circuit are formed at a primary Al layer in the horizontal direction. A common power source line 4 and a common grounding line 5 are formed at a secondary Al layer in the horizontal direction. However, in this structure, when the circuit arranged in the horizontal direction is extended, the length of Al lines 2 and 3 formed in the horizontal direction becomes longer. Because of that, the resistance increases. If high current runs in the Al lines, noises occur due to a voltage fall. As a result, erroneous operations occur in the circuit.

# [Purpose of the Invention]

The purpose of the invention is to offer a new structure that reduces noises due to the voltage fall of the power source and grounding lines so as to improve the disadvantages of the conventional structures.

#### [Abstract of the Invention]

In order to achieve the purpose, the invention is characterized as follow. The resistance of the wiring is reduced with a multi-layer structure of the metal wiring. By this means, a voltage fall of the power source and grounding lines is prevented. The noises are finally reduced.

## [Embodiment of the Invention]

The embodiment of the invention is described hereinbelow. Fig. 2 illustrates a wiring with the same circuit structure as in Fig. 1. It adopts an Al triple layer structure, which differs from the structure of prior art wiring as illustrated in Fig. 1. More specifically, a wiring at the third Al layer is formed in parallel to a power source line 6 and a grounding line 7 at the first Al layer, which run in the horizontal direction as in Fig. 2. The wiring is then connected to common wirings 8 and 9 that run in the vertical direction. Fig. 3 illustrates a cross-sectional surface structure of a section that uses Al layers. The section is connected to a third Al layer 15 on power source and grounding lines formed at an Al wiring 11 at the first layer via a second Al layer. First Al layer 11 and third Al layer 15 run parallel to each other in the same direction. The resistance of the power source and grounding lines as illustrated in Fig. 2 is reduced to ½ or less without losing the integration density. If the third Al layer is used for the power source and grounding lines alone, the width of the third Al wiring as in Fig. 3 can be increased. The wiring resistance can be also reduced to 1/3 to ½.

## [Advantageous Result of the Invention]

As described above, the resistance of the power source and grounding lines of a LSI is reduced using the present invention without losing the integration level. Because of that, the noises of the power source and grounding lines are also reduced. Subsequently, a high-speed operation is possible for the circuit formed using a fine device without having any erroneous operations.

Furthermore, as the current density that runs in the multi-layer metal wiring is reduced, a migration effect (a cut metal wiring) of the metal due to high current is reduced. The reliability significantly improves.

The invention is variously modified as long as the concept of invention is maintained. For example, in Fig.2, Al wirings 6 and 7 that run in the horizontal direction can be substituted for the second layer Al wiring and the third layer Al wiring.

# Brief Description of the Invention

Fig.1 illustrates the components of prior art wiring that uses a double layer Al wiring. Fig.2 illustrates the components of a wiring by the invention that uses a triple layer Al wiring. Fig.3 is a cross-sectional view illustrating a low noise wiring of the invention.

- 1...Circuit unit
- 3, 5, 7 and 9...Grounding lines
- 2, 4, 6 and 8...Power source lines
- 10, 12 and 14... Insulating films
- 11...First Al layer
- 13...Second Al layer
- 15...Third Al layer

Translations Branch U.S. Patent and Trademark Office 8/01/03 Chisato Morohashi

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 167445

@Int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985) 8月30日

H 01 L 21/88

6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

匈発明の名称 多層金属配線

②特 願 昭59-21688

②出 願 昭59(1984)2月10日

⑩発 明 者 酒 井 芳 男 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

砂発 明 者 中 村 英 夫 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

⑩発 明 者 萩 原 吉 宗 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

砂発 明 者 湊 修 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

②出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑫代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

最終頁に続く

明 細 膏

発明の名称 多層金属配線

#### 特許請求の範囲

1層、2層、3層の金属から成る多層金属配線において、電源線およびグランド線を形成する1 層目又は2層目の第1の金属配線と平行に走る域 上層の第2の金属配線を形成し、第1の金属配線 と第2の金属配線を接続して電流を第1の配線と 第2の配線とに分泌して流すことにより、金属配 線の抵抗を減少させて維度を低減するとともに、 電流器度も減らして個額度を向上させることを特 微とする多層金属配線。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は高強限しSIにおいて、電源線および グランド線での推音を低減するための配線構造に 関するものである。

(発明の背景)

高楽技LSIでは配線の設計自由度を大きくするためアルミニウム等による金属配線の多層構造

(1)

が用いられている。第1 図はその1 例であるが、 機方向に回路1 が配線されており、それぞれの回路の電源線2 とグランド線3 が A & 1 層目で横方 向に形成されており、共通観源線4 と共通グランド線5 は A & 2 層目で機方向に形成されている。 しかし、本構成で横方向に配列されている回路が 長くなると、横方向に形成されている「路が 長くなど、横方向に形成されて大きくなり、 3 の長さが長くなるため、抵抗が大きくなり、 A & 線に大電流が流れた場合には電圧降下により 姓音が発生し、何路の観動作が生じる。

(発明の目的)

本発明の目的は上記従来構造の欠点を改善するため、電源線およびグランド線の電圧降下による維許を低減する新しい構造を提供することにある。(毎期の概率)

上記目的を達成するため、本発明は金属配線の 多所構造によつて配線の低抵抗化を行い、電源線 およびグランド線の暫圧降下を防ぎ、健音を低減 することを特徴としている。

〔発明の実施例〕

(2)

PTO 2003-4779

·-·217-

S.T.I.C. Translations Branch

以下、本発明の実施例を説明する。第2図は第 1関に示した団路構成と同じものであるが、権力 向に走つている電源線6とグランド線7の配線抵 抗を低減するため、第し図に示した従来例とは鬼 なり、A1の3層構造を用いている 即ち、第2 関において横方向に走つているAll層目の電源 線6およびグランド線7と平行にAA3月日によ る配線を形成し、縦に走る共通網線 8. りに搭続 する。第3図はAR層を用いている部分の断面標 造を示すものである。 無り 暦月の AR 配線 11で 形成されている電源線およびグランド線上に 2 暦 日Aa13を介して3層目Aa15に接続されて おり、1月日AR11と3月日AR15とけ平行 に何一方向に走つている。このため、第2回に示 される電源線およびグランド線の抵抗は鎮積密度 を摂ねることなく1/2以下に低波できる。 A O の 3 層目は電源線およびグランド線にのみ用いる とすると、第3例における3層目AA配線の幅は 大きくすることができ、配線抵抗は1/3~1/ 4に低減することが可能である。

(3)

1 …回路部、3,5,7,9 … グランド線、2,4,6,8 …電波線、10,12,14 … 施報版、11 · · · 1 牌目 A 4、13 · · · 2 層目 A 4、15 · · · 3 層目 A 4。

代理人 弁理士 高橋明子



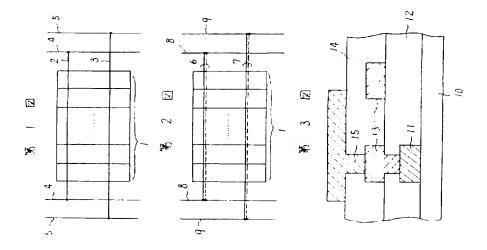
以上述べたように、本発明によつて集積度を損ねることなく、LSIの電源線、グランド線の抵抗を低減することができるため、電源線、グランド線の縦音も低減できる。このため、機能デバイスを用いて構成した回路の高速動作が製動作かくできるようになる。

さらに、多層の金属配線に流れる電源密度も減少するため、大電流による金融のマイグレーション効果(金属の断線)も減少して、信頼度的にも 大幅に改良される。

なお、本発明は本発明の思想から5逸配しない 範囲にし種々変更が可能である。例えば、第2例 において、検方向に走るA2配線6.7は2別目 のA2配線と3層目のA2配線とでもよい。 関所の簡単な説明

第1 図は A 2 2 層配線を用いた従来の配線の構成例、第2 図は A 2 3 財配線を用いた本発明による配線の構成例、第3 図は本発明による低難音配線の断面図である。

(1)



第1頁の続き の発 明 者 増 原 利 明 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内